APPELLO SU PIATTAFORMA RESPONDUS

Cognome	
Nome	
Matricola	
Aula	

1) Un voltmetro per misure in DC ha la seguente tabella delle incertezze:

Accuracy = \pm (% of reading + % of full scale)

Range	Accuracy
40 mV	±(0.3 % + 0.03 %)
400 mV	±(0.3 % + 0.03 %)
4 V	±(0.4 % + 0.05 %)

Volendo misurare una tensione di circa 300 mV, l'incertezza di misura è pari a:

- a) 2 mV
- b) 20 mV
- c) 200 mV
- d) Nessuna risposta proposta

Soluzione: Il fondo scala scelto è di 400mV da cui l'incertezza è pari a ±(0.3 % 300 mV + 0.03 % 400 mV) = 1 mV

- Un segnale a forma d'onda quadra (duty cycle 20%) con valore di picco pari a 1 V è misurato con un voltmetro a valor medio a singola semionda con condensatore in serie. La lettura ottenuta (senza incertezza) è pari a:
 - a) Circa 7.1 V
 - b) Circa 0.32 V
 - c) Circa 0.71 V
 - d) Circa 0.35 V

Soluzione: il condensatore elimina la componente continua che risulta essere pari a $V_m = 1/T(1x0.2T-1x0.8T) = -0.6$ V. Il segnale, privato di componente continua mantiene inalterato il duty cycle ma trasla verso l'alto del valore medio e, a seguito del circuito non lineare a singola seminonda, perde la parte negativa. Il valor medio del nuovo segnale è $V_m = 1/T$ (1.6 x 0.2T) = 0.32. La lettura ottenuta, a seguito della moltiplicazione per la costante di calibrazione pari a 2.22, è 0.71 V.

- 3) La sonda attenuatrice 1:10 di un oscilloscopio è uno strumento:
 - a) Che permette di aumentare la frequenza di campionamento dell'oscilloscopio
 - b) Che cambia la frequenza del segnale di ingresso rendendolo compatibile con la banda dell'oscilloscopio
 - c) Che riduce la resistenza di ingresso dell'oscilloscopio allargando la banda del circuito di ingresso
 - d) Nessuna delle risposte proposte è corretta

Soluzione: v. teoria svolta a lezione

- Si vuole misurare una frequenza f_x di circa 10 kHz. Nella scelta dello strumento preferisco un frequenzimetro a misura indiretta a periodo singolo con oscillatore interno a 10 MHz piuttosto che un frequenzimetro a misura diretta con tempo di misura $T_g = 10$ ms e oscillatore a 10 MHz, in quanto:
 - a) La frequenza da misurare è sicuramente multipla della frequenza dell'oscillatore
 - b) Nel frequenzimetro a misura indiretta è possibile trascurare l'incertezza di quantizzazione
 - c) Con il frequenzimetro a misura indiretta l'incertezza di quantizzazione è pari a 1 Hz mentre nel frequenzimetro a misura diretta l'incertezza di quantizzazione è 100 Hz
 - e) Nessuna delle risposte proposte è corretta

Soluzione:Le risposte (a) e (b) sono ovvimente da scartare (v. teoria). Riguardo la risposta (c) dalla teoria abbiamo che l'inc. di quantizzazione nel freq. a misura indiretta a periodo singolo è pari a

 $T_x=nT_c \rightarrow 1/n=\epsilon_q=f_x/f_c=10kHz/10MHz=10^{-3} \rightarrow 10Hz$ quindi anche la risposta (c) è da scartare

APPELLO SII PIATTAFORMA RESPONDIL

ESERCIZIO

Si vuole misurare il tempo di salita di un segnale con un oscilloscopio con le seguenti caratteristiche:

B = 1 GHz; resistenza di ingresso: 1 MΩ; capacità di ingresso = (20 ± 1) pF incertezza del fattore di taratura orizzontale: ± 0.1 %

Il generatore di segnale, che presenta una resistenza di uscita di $(20 \pm 2) \Omega$, è collegato all'oscilloscopio attraverso un cavo coassiale della lunghezza di 80 cm (incertezza trascurabile) e capacità distribuita pari a 100 pF/m, $\pm 10\%$.

Impostando il fattore di taratura orizzontale dell'oscilloscopio al valore $K_X = 5$ ns/div si ottiene una lettura del tempo di salita sullo schermo dell'oscilloscopio pari a (4 ± 0.1) div.

Stimare la misura (valore e incertezza) del tempo di salita t_X del segnale.

Soluzione

Modello di misura

Il tempo di salita t_{sm} misurato dall'oscilloscopio può essere stimato come:

$$t_{\rm sm} = L_{\rm ts} \cdot K_{\rm x} = 4 \cdot 5 = 20 \text{ ns}$$

da cui deriva che l'incertezza relativa è pari a:

$$\varepsilon t_{\rm sm} = \varepsilon L_{\rm ts} + \varepsilon K_{\rm X} = \frac{\delta L_{\rm ts}}{L_{\rm to}} + \varepsilon K_{\rm X} = \frac{0.1}{4} + 0.001 = 0.026$$

che corrisponde ad un incertezza assoluta:

$$\delta t_{\rm sm} = \varepsilon t_{\rm sm} \cdot t_{\rm sm} = 0.026 \cdot 20 = 0.52 \text{ ns}$$

Tenendo conto dell'effetto di carico dovuto alla banda limitata dell'oscilloscopio e del circuito di ingresso, il tempo di salita tx del segnale può essere stimato come:

$$\begin{aligned} t_{\rm X} &= \sqrt{t_{\rm sm}^2 - t_{\rm sO}^2 - t_{\rm sIN}^2} \approx \sqrt{t_{\rm sm}^2 - t_{\rm sIN}^2} = \\ &= \sqrt{\left(L_{\rm ts} \cdot K_{\rm X}\right)^2 - \left(0.35 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_{\rm g} \cdot C_{\rm tot}\right)^2} \approx 19.51 \, \rm ns \end{aligned}$$

dove $C_{tot} = 80 \text{ pF} + 20 \text{ pF} = 100 \text{ pF}.$

L'effetto sistematico è, in valore assoluto, pari a $(t_{sm} - t_X) = 0.49$ ns, che è dello stesso ordine di grandezza dell'incertezza stimata per t_{sm} , per cui il modello di misura da utilizzare è il seguente:

$$t_{X} = \sqrt{\left(L_{ts} \cdot K_{X}\right)^{2} - \left(0.35 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_{g} \cdot C_{tot}\right)^{2}}$$

Stima del misurando

Sostituendo i valori numerici nel modello di misura si ottiene:

$$t_{\rm X} \approx 19.51 \, \rm ns$$

APPELLO SU PIATTAFORMA RESPONDU

Stima dell'incertezza

$$\begin{split} & \delta t_{\mathrm{X}} = \left| \frac{\partial t_{\mathrm{X}}}{\partial L_{\mathrm{ts}}} \right| \cdot \delta L_{\mathrm{ts}} + \left| \frac{\partial t_{\mathrm{X}}}{\partial K_{\mathrm{X}}} \right| \cdot \delta K_{\mathrm{X}} + \left| \frac{\partial t_{\mathrm{X}}}{\partial R_{\mathrm{g}}} \right| \cdot \delta R_{\mathrm{g}} + \left| \frac{\partial t_{\mathrm{X}}}{\partial C_{\mathrm{tot}}} \right| \cdot \delta C_{\mathrm{tot}} = \\ & = \frac{1}{t_{\mathrm{X}}} \cdot L_{\mathrm{ts}} \cdot K_{\mathrm{X}}^{2} \cdot \delta L_{\mathrm{ts}} + \frac{1}{t_{\mathrm{X}}} \cdot K_{\mathrm{X}} \cdot L_{\mathrm{ts}}^{2} \cdot \delta K_{\mathrm{X}} + \\ & + \frac{1}{t_{\mathrm{X}}} \cdot \left(0.35 \cdot 2 \cdot \pi \cdot C_{\mathrm{tot}} \right)^{2} \cdot R_{\mathrm{g}} \cdot \delta R_{\mathrm{g}} + \frac{1}{t_{\mathrm{X}}} \cdot \left(0.35 \cdot 2 \cdot \pi \cdot R_{\mathrm{g}} \right)^{2} \cdot C_{\mathrm{tot}} \cdot \delta C_{\mathrm{tot}} \end{split}$$

Le incertezze assolute delle grandezze presenti nel modello di misura sono ottenute a partire dai dati forniti:

$$\delta L_{\rm ts} = 0.1 \, {\rm div}; \quad \delta K_{\rm X} = 0.001 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 5 \, {\rm ps/div}$$

$$\delta R_{\rm g} = 2 \, \Omega$$

$$\delta C_{\rm tot} = \delta C_{\rm d} + \delta C_{\rm IN} = 0.1 \cdot 80 \cdot 10^{-12} + 1 \cdot 10^{-12} = 9 \, {\rm pF}$$

Infine si ottiene:

$$\delta t_{\rm X} = 5.13 \cdot 10^{-9} \cdot 0.1 + 4.10 \cdot 5 \cdot 10^{-12} + 4.96 \cdot 10^{-11} \cdot 2 + 9.91 \cdot 9 \cdot 10^{-12} = 5.13 \cdot 10^{-10} + 2.05 \cdot 10^{-11} + 9.91 \cdot 10^{-11} + 8.92 \cdot 10^{-11} \approx 0.72 \text{ ns}$$

Dichiarazione finale della misura

$$t_{\rm X} = (19.5 \pm 0.7) \, \rm ns$$